

CISPR 16-1-2
(First edition – 2003)

Specification for radio disturbance and immunity
measuring apparatus and methods –

Part 1-2: Radio disturbance and immunity
measuring apparatus – Ancillary equipment –
Conducted disturbances

CISPR 16-1-2
(Première édition – 2003)

Spécifications des méthodes et des appareils de
mesure des perturbations radioélectriques et de
l'immunité aux perturbations radioélectriques –

Partie 1-2: Appareils de mesure des
perturbations radioélectriques et de l'immunité
aux perturbations radioélectriques –
Matériels auxiliaires –
Perturbations conduites

CORRIGENDUM 1

Annex E

**Figure E.4 – Test set-up for the
decoupling attenuation (isolation) of
the AAN...AE port and EUT port**

*Add the following paragraph, removed
from Figure E.5, between the figure and
its title:*

The decoupling attenuation specification shall
be met in both positions of Sw1 (short and
open). If the AAN is of higher order (i.e. more
than 1 pair of wires), then all wires of the EUT
port respectively all wires of the AE port are
connected together. a_{vdiv} is the voltage
division factor as measured in accordance with
Figure E.6.

**Figure E.5 – Test set-up for the
insertion loss (symmetric) of the AAN**

*In the lower right-hand corner of the
diagram, instead of:*

$Z = 50 \Omega$

read:

$Z = 100 \Omega$

Delete the following paragraph:

“The decoupling attenuation specification...as
measured in accordance with Figure E.6”

Annexe E

**Figure E.4 – Disposition d'essai pour
l'atténuation de découplage (isolation)
du AAN... l'accès appareil en essai**

*Ajouter l'alinéa suivant, enlevé de la
Figure 5, entre la figure et son titre:*

La spécification de l'atténuation de
découplage doit être respectée dans les deux
positions de Sw1 (fermé et ouvert). Si l'AAN
est d'ordre supérieur (c'est à dire plus d'une
paire de fils), tous les autres fils des accès
appareil en essai, respectivement tous les fils
des accès appareil auxiliaire sont reliés
ensemble. a_{vdiv} est le facteur de division en
tension mesuré conformément à la Figure E.6.

**Figure E.5 – Disposition d'essai pour la
perte d'insertion (symétrique) de l'AAN**

*Dans la portion inférieure droite de la
figure, au lieu de:*

$Z = 50 \Omega$

lire:

$Z = 100 \Omega$

Supprimer l'alinéa suivant :

“La spécification de l'atténuation de
découplage ...mesuré conformément à la
Figure E.6.”